JP Patent First Publication No. 61-99873

TITLE: DISPLAY APPARATUS

Abstract:

A display device comprising:

a main body housing a display part, comprising a cord drawing opening for drawing a cord connecting the display part to an outer circuit and a holding part facing the cord drawing opening,

a ring comprising a pipe housing the cord, a supporting part rotatably supporting the pipe and a connecting part enabling the holding part to face the supporting part,

the ring fastening the connecting part to the holding part rotatably and with a random position by a screw,

the ring comprises a elastic member facing the outer surface of the pipe and the inner surface of the supporting part.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

® 公開特許公報(A) 昭61-99873

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月17日

G 01 R 31/02

6829-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

②発明の名称 2アダプタ式基板検査機

⑨特 願 昭59-221011

砂出 願 昭59(1984)10月19日

丸 尾 和 好 70発明 者 莪 戸 田 正 73発 明 者 武 何祭 明 西 濢 :利 明 砂発 者 加納 @発 明 治 者 非 本 光 弘 79発 眀 者 楯 顖 株式会社島津製作所 **①出** 人 弁理士 大西 宠 治 四代 理

京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区西ノ京桑原町1番地株式会社島津製作所内京都市中京区河原町通二条下ルーノ船入町378番地

明 福 客

- 1. 発明の名称 2 アダプタ式基板検査機
- 2. 特許請求の範囲

(1) 検査機本体のベースプレートに役けられた テーブルにプリント 茶板をセットし、 協プリント 茶板に配股された複数のランド部にコンタクトプローブを投触させて四路パターンの接続状態を をする一対のアダプタは、それぞれ別個に移動の 能に構成され、且つ、前記ランド部間の検査です には検査領域を一方向に移動すると共に、コンタクトプローブ間隔が他のコンタクトプローブ間隔が他のコンタクトプローブに 略同一寸法に設定されたことを特徴とする 2 アダアタ式基板検査機。

- 3. 発明の詳細な説明
- (イ) 座葉上の利用分野

本発明は、プリント基板の回路パターンの検続 状態を検査する2アダプタ式基板検査機に関する。

(口) 從來技術

従来、この粒校査機は、洗板に配設された複数のランド部にコンタクトプローブを接触させ、電圧を印加することで酸コンタクトプローブ間の抵抗値を測定し、断線・短路等の資無を判別するものであるが、数コンタクトプローブが配設されるアダプタによって次の3タイプに分類することができる。

即ち、①複数のランド部に対応すべく荔板毎にコンタクトプローブを配数したアダプタを使用する所謂専用形検査機、②格子の全交点上にコンタクトプローブを配数したアダプタを使用する所謂汎用形検査機、②1つの細長い汎用形アダプタを使用し、該アダプタをステップ送りして荔板の検査全領域を検査する所謂分割汎用形検査機である。

ところが、Oのものは個別にアダプクを作成するため費用が需むという問題があった。また、Oのものは多数のコンタクトプローブが必要で高価になると共に、コンタクトプローブの投触圧を大きくする必要があり、そのため加圧側の構造が複

鍵となり、校査ソフトウェアに問題があった。さらに、®のものは例えば斜め配紋の場合、アダプタの面積内に中継ランドを必要とするなど蒸板投針上の割的が多く、且つ、校査全領域を検査するためには基板の向きを90度変えて2回校査しなければならず非常に手間がかかるという問題があった。

(ハ)目的

本発明はこのような問題点を解決し、基板を! 回セットするのみで容易迅速に検査全領域に互って検査することができると共に、加圧側の構造の簡素化を図ることができ、低価格で且つ両精度の2 アダプタ式基板検査機を提供することを目的とする。

(二) 構成

そこで、本発明の特徴とする処は、検査機本体のペースプレートに設けられたテーブルにプリント 拡板をセットし、該プリント 拡板に配設された 複数のランド部にコンタクトプローブを接触させ て回路パターンの接続状態を検査する一対のアグ アタは、それぞれ別個に移動可能に構成され、且つ、前記ランド部間の検査政前には検査領域を一方向に移動すると共に、双方のアダアタが廃榜した際、 接隣接部の前記コンタクトプローブ間隔が他のコンタクトプローブ間隔と略同一寸法に設定された点にある。

(水) 実施例

以下、図示の実施例に基づき本発明を解説する。 第1図乃至第3図において、1は検査機本体2 の上面に設けられた平面矩形のベースプレートで あり、該ベースプレート1の略中央部右寄りには テーブル3が昇降可能に配配されている。

4、5は一対のアダプタであり、ベースプレート1の上部に配設されたリニアウェイ6に、 取の に 固 を したガイド部 材 8 が 係合し、 該リニアウェ イ 6 を ガイドとして それぞれ別個に移動可能に 構成されている。 そして、 アダプタ 4、5 は、 前 記テーブル 3 に 基板 ペース14を 介して セットした プリント 基板 7 の上方に移動して、 該プリント ブロ 7 に配設された 複数の ランド 部に コンタクトプロ

3

ープ 9 を接触させて回路パターンの接続状態を検査する。

具体的には、前記テーブル3は文柱10を介してシリンダ11のロッド12の先端に連結され、該ロッド12の往復動に伴って昇降可能に構成されている。また、前記ベースプレート1には、テーブル3の外所縁部に対応して複数の逆し字伏のストッパ13が固着され、該ストッパ13に対応して設けられたテーブル3の切欠部3aが該ストッパ13に当後してテーブル3の上昇が所定高さに規制される。このテーブル3の上昇が所定高さに規制される。このテーブル3の上昇数作は、前記アダプタ4、5が所定の位置に水平移動(ステップ送り)された後行われる。

15、16はテーブル3の裏面に突殺された一対のガイドピンであり、該ガイドピン15、18がそれぞれ前記ベースプレート1に穿設された孔師17、18に掲劢自在に嵌押され、テーブル3の周方向への回動を防止している。19は前記テーブル3の昇降高さ位配を検出するためのスイッチであり、一方のガイドピン15に関連して設けられている。なお、

前記テーブル3の対向辺部には切欠部20が形成され、テーブル3への落板ベース14の構築を容易となす。また、前配テーブル3にはコの字状のクランパ22が支軸23週りに揺動自在に板をされ、テーブル3にセットしたプリント基板7をずれないように固定する。

また、前記ペースプレート1には、前記リニアウェイ6に平行してボールネジ24が投けられると共に、対向辺部に位置次めバー25が投けられている。 該位置決めバー25には所定間隔(アグプタ4、5の1ステップ当たりの移動距離)をもって複数の孔部25aが凹段されている。

一方、前配アダプク4、5は、それぞれ短冊版 状の本体26の裏面に補強板27を介して拍繰材31に 固着された複数の前記コンタクトプロープ9と、 本体26の裏面上部に投けられ、前配ボールネジ24 に響合するナット21と、終ナット21をボールネジ 24に対して螺進退自在に移動させるパルスモーク 28と、本体26の裏面下部に投けられ、前配位配決 めバー25の孔部25aにロッド29が終版自在に嵌合

and the first term of the firs

するシリンダ30とを留えている。このロッド29の 嵌合動作の後、テーブル3の上昇が開始する。なお、前記ロッド29が垂直下降し、正確に孔部25a に嵌合するようにガイド片42が扱けられている。

具体的には、前記コンタクトプローブ9はガラスエポキシ等の絶縁材31に固着され、籐絶縁材31を前記補強板27に取り付けることで本体26に配設されている。また、籐コンタクトプローブ9はがの定間間、例えば2.54 mm 間隔)をもって配設される。は2.54 mm 間隔)をもって配設される。と共ごれ、所定の接触圧が確保される。なが時ではからでである。なが、所定の接触圧ができない。ですが、大体26間隔ががでは、本体26間隔ががです。ですが、です。のを防止するために、前記絶縁材31の対向偏縁側はそれぞれ本体26より低かに突出している。

また、前記パルスモータ28及びナット21のプーリ32、33にはタイミングベルト34が整架され、前記パルスモータ28の動力をナット21に伝達し、アグプタ4、5を左右に移動可能とする。

さらに、前記本体26のシリング30関の端部には、

し字状のガイド片35が整设され、前記位置決めバー25の例外方に突出したガイド部256 にガイド片35の折曲部35a が係合して、前記テーブル3の上昇によってアダプタ4、5が押し上げられるのを規則する。

しかして、36及び37はスローダウン用及び停止用のフォトインタラブクであり、一対の酸フォトインタラブクであり、一対の酸フォトインタラブタ36、37が、前記ポールネジ24の下方所定位限の2箇所及び一方の前記アグブタ5にそれぞれブラケット38を介して取り付けられている。図例では、右側からアダブタ5用、アダブタ4のであり、それぞれのフォトインタラブタ36、37に対応してアダプタ4、5側に遮光板39が配役されている。これらのフォトインタラブタ36、37によって、アダプタ4、5が検査開始位限×に待機する。

また、本体26のフォトインクラブク40に関連して前記パルスモーク28の駆動軸28a にデイスク41 が設けられ、図外のパソコン・シーケンサの制御 信号に基づきパルスモータ28・シリング30のロッ

7

次に、本発明の2アダプタ式基板検査機の使用 例を第4図に基づき模明する。

- (1) アダプタ 4、 5 は、テーブル 3 にプリント基板 7 をセットするために第 1 図のように左側に 退避している。
- (2) アリント基板1のセット完了後、まず、アダ アタ4、5は検査開始位置Xに移動し、テーブ ル3を上昇させてコンタクトブローブ3をラン

ド部に接触させ、電圧を印加することで最初の 検査が行われる(第4図回)。

- (5) 検査終了の情号に基づきテーブル3が下降し、 アダプタ4は位の位置に待機した状態で、アダ プタ5がワンステップずつ関中右側に移動して いき、その部度検査が行われる(第4 図 10)。
- (4) アゲアタ5がアリント茘板7の最右崎部の校 査を終了すると、該アグアタ5が戻って(2)の状 組となる(第4図(4))。
- ⑤ アダプタ5がワンステップ右側に移動した後、アダプタ4が追随して双方のアグプタ4、5が近接した状態で且つ(2)の状態からワンステップ右側に移動した位置にくる。この状態で検査が行われる(第4回(4))。
- (6) この状態から、アダプタイが待拠のままで、アダプタ5が右関にワンステップすつ移動し、その部度検査が行われる(第4図(4))。 前居間様アダプタ5が最右端部の検査を終了すると、 按アダプタ5が戻って60の状態となる(第4図 (1))。

か 上記の動作を勧り返すことで、アダプタ4、5によってブリント基板7の検査全領域の検査が行われ(第4関係)、アダプタ4、5は第1 図の状態に退避し、次のプリント基板7の検査に備える。

なお、本発明のアダプタ4、5をインサーキットテスタのユニパーサルヘッド部に応用し、部品 構 職後の基板検査も同様の動作にて検査すること も可能である。また、コンタクトプローブ9の代 わりに視覚センサを取り付け、フィルム原版など の検査を行うことも可能である。

(へ) 効果

本発明は上述のように構成したので、基版を1 回セットするのみで検査全領域に亙って容易迅速 に検査することができると共に、低価格で、且つ 従来の汎用概に比ペコンタクトプローブの数が少 なくプリント基板への接触圧が小さくてすみ、加 圧倒の構造の簡素化を図ることができる。

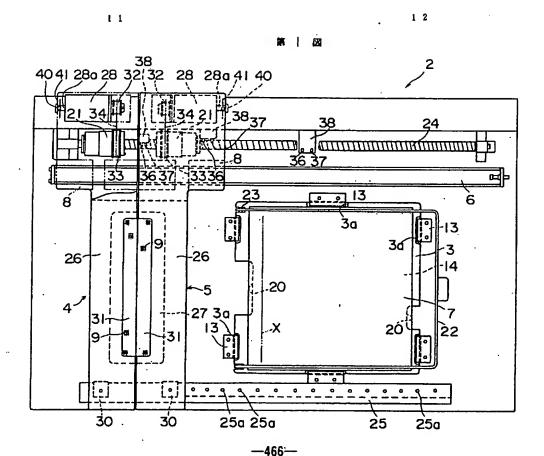
4. 図面の簡単な説明

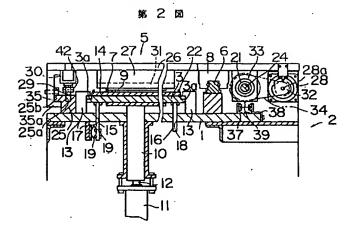
第1図は本発明の一実施例を示す平面図、第2

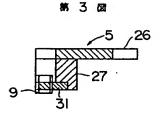
図は同断値側面図、第3図はアダプタの断面正面 図、第4図は検査手順説明図である。

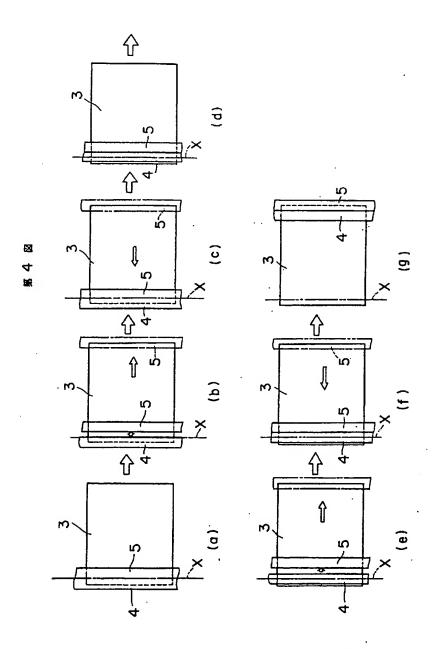
1・・・ペースプレート、2・・・検査機本体、3・・・テーブル、4、5・・・アダプタ、7・・・プリント基版、9・・・コンタクトプローブ。

等 計 出 闡 人 株式会社 鳥津製作所 代理人 弁理士 大 西 孝 治









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.